


ФИО (полностью)	Гревцев Никита Артемович		
Образование	МФТИ, магистр 03.04.01 прикладные математика и физика, ФРТК		
Направление подготовки	09.06.01 «Информатика и вычислительная техника»		
Отдел/отделение	05.13.11 — Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей.		
Форма обучения	Очное		
Период обучения	01.09.2018 — 31.08.2022		
Тема научно-квалификационной работы	Методы повышения эффективности стохастического тестирования многоядерных микропроцессоров		
Научный руководитель (Ф.И.О. полностью, должность, ученая степень, ученое звание)	Чиби́сов Петр Александрович, старший научный сотрудник, кандидат технических наук		
Владение иностранными языками, в какой степени	Английский Upper intermediate		
Аттестация Ученым советом:			
Дата	Номер и дата протокола Ученого совета	Результаты прохождения аттестации (оценка)	
Утверждение темы диссертации	Протокол от 04.12.2018 № 6	Тема утверждена: Методы повышения эффективности стохастического тестирования многоядерных микропроцессоров	
Промежуточная аттестация (за первый семестр)	декабрь 2018	Аттестован с оценкой отлично	
Годовая аттестация (за 1 год обучения)			
Промежуточная аттестация (за третий семестр)			
Годовая аттестация (за 2 год обучения)			
Промежуточная аттестация (за пятый семестр)			
Годовая аттестация (за 3 год обучения)			
Промежуточная аттестация (за седьмой семестр)			
Годовая аттестация (за 4 год обучения)			
Сдача кандидатских экзаменов:	Дата (год)	Оценка	
История и философия науки			
Иностранный язык			
Специальность			
Сдача дисциплин Учебного плана	Дата (год)	Оценка	
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины:			
Педагогика и психология высшей школы			
Методология научного исследования			
Информационные средства научных исследований на супер ЭВМ			
Дисциплины по выбору:			
Б1.В.ДВ.1.2: Технология программирования			
Б1.В.ДВ.2.1: Оптимизация программ			
Педагогическая практика:			
Место прохождения	Количество часов, в т.ч. аудиторных	Результаты прохождения	
НИЯУ МИФИ			
Научно-исследовательская практика:			
Место прохождения	Количество часов, в т.ч. аудиторных	Результаты прохождения	

Публикации (патенты) по теме исследования:					
№ п/п	Наименование работы, ее вид	Выходные данные	Объем п.л	Соавторы	Рецензия
1	Исследование способов повышения эффективности стохастического тестирования моделей микропроцессоров (статья)	Проблемы разработки перспективных микро- и нано-электронных систем (МЭС). 2016. №2. С. 8-15.	8 страниц	Чибисов П.А. Хисамбеев И.Ш.	
2	Подход к стохастическому тестированию RTL-моделей многоядерных микропроцессоров (статья)	Проблемы разработки перспективных микро- и нано-электронных систем (МЭС). 2018. №2. С. 52-58.	7 страниц	Чибисов П.А.	
Участие в научных форумах различного уровня с докладом:					
№ п/п	Название конференции	Тема доклада	Место и дата проведения	Статус конференции (рег.,межд.)	
1	VII Всероссийская научно-техническая конференция Проблемы разработки перспективных микро - и наноэлектронных систем МЭС 2016	Исследование способов повышения эффективности стохастического тестирования моделей микропроцессоров	3-7 октября 2016; Зеленоград территория КП «Корпорация развития Зеленограда»	Всероссийская	
2	VIII Всероссийская научно-техническая конференция Проблемы разработки перспективных микро - и наноэлектронных систем МЭС 2018	Подход к стохастическому тестированию RTL-моделей многоядерных микропроцессоров	1-5 октября 2018; Зеленоград территория КП «Корпорация развития Зеленограда»	Всероссийская	
Участие в грантах:					
№ п/п	Тема и № гранта	Название фонда/ организации	Руководитель	Участники	
Зарубежная стажировка:					
№ п/п	Название стажировки	Страна и место прохождения	Период прохождения	Результат	
Награды и поощрения в научной сфере:					
№ п/п	Название (вид) награды (поощрения)				Уровень награды

Участие в общественных мероприятиях института

№ п/п	Название (вид) мероприятия	

Научный руководитель



(Чудинов Р.А.)